河川底質から発生する N,O の挙動に及ぼす溶存酸素濃度と温度の影響

DOD/FIFE

1.2

1.0 8.0 क

8.0 رقام 18

0.2

0.0

(-81) (-81)

図 1

九州大学大学院 学生員 村井 聡 鹿児島県 川原 敬

九州大学大学院 正会員 大石京子 九州大学大学院 フェロー 楠田哲也

実験装置概略図

0.5 1 2 DO(mg/I)

0.03

基質供給機

1.はじめに

水域において亜酸化窒素 (N,0) は生物学的硝化、脱窒過程の中 間産物として生成され、その生成には溶存酸素濃度(DO), pH、温 度などの影響が大きいことが報告されている。

本研究では、水域の底質で生成されるNgOに対するDO濃度と温度 の影響を明らかにするため、基質として硝酸態窒素(NO₂-N)又は アンモニア態窒素(NH,+-N)を用いそれぞれDO濃度変化及び温度変 化を与えた場合における N,0 フラックス及び N,0 への転換率に及ぼ す影響をケモスタット型の実験装置を用いた室内実験により検討し た。

2. 実験方法

実験試料には、多々良川感潮域において採取した底質(泥質)を用い た。図1に実験装置の概略を示す。反応槽(内径200mm、高さ110mm)に 試料を5cmの厚さで敷き、その上に基質液を満たした。DO制御槽(内径 64mm、高さ200mm)、流出槽(内径24mm,高さ50mm)も同じ基質液で常に 反応槽内の水位に等しくなるように維持した。反応槽内を表面が巻き 上がらない程度に常にマグネチックスターラーによって十分に攪拌す るとともに、DOコントローラーにより常に反応槽内直上水中の設定DO 濃度を±10%以内で制御した。基質液の装置内滞留時間は約3.3日で ある。

基質液はリン酸緩衝液(pH=7.5)にNO_x-N又はNH_x+-Nを10mg/Iになる ように加えた。反応槽を水浴中暗条件下20 で培養し、各DO濃度条件 下での定常状態が得られた後、それぞれDO濃度を6 4 Omg/Iと順に変化させた。また、DO濃度を 0.5mg/I ± 10% 以内(NO₃--N基質)又は4mg/I ± 10%以内(NO_x-N基質、NH_x+-N基質)に制御し、反 応槽内の温度を20 から3 ずつ上昇させた。各温度条件下でのN₂0濃 度とNO₃-N濃度、又はNH₄+-N濃度が一定となった後、次の温度へ変化 させた。

実験開始後、1日1回、反応槽から直接基質液の一部を採水、濾過し てNH,+-N、亜硝酸態窒素(NO,-N)、NO,-N濃度を測定した。また、採水 した液の一部をバイアルに注入しヘッドスペース法により基質液のN₂O 濃度を測定した。基質からNOへの転換率は、NOフラックッスを単位 面積当たりのNO₃-N除去速度(NO₃-N基質)又はDIN除去速度(NH₂+-N基質)で割ることにより算出した。

3.実験結果及び考察

図2にNO₂-NまたはNH₄+-Nを基質とし20 で培養した時の各DO濃度 キーワード:N,O、溶存酸素濃度、底質、硝化・脱窒、温度

a)N₀0フラックッス 25 μg-N/cm²/day) 20 10

5 0.5 0 2 DO(mg/I) b)基質除去速度 12

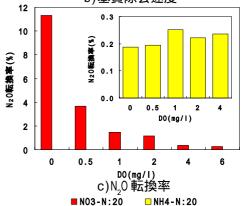


図2 各DO濃度におけるN₂Oフラックス、基 質除去速度及び N₂0 転換率

連絡先: 〒812-8581 福岡市東区箱崎6-10-1 九州大学大学院工学研究科 TEL092-642-3241 FAX092-642-3322

における N_2 0フラックス、基質除去速度及び N_2 0転換率を示す。DO 濃度 4mg/I に制御し基質に NO_3 -N又は NH_4 +-Nを用いた場合の各温度における N_2 0フラックス、基質の除去速度及び N_2 0への転換率をそれぞれ図 3 の a a b b c に示す。

NO_x -N 基質の場合、N_xO フラックス、NO_x -N 除去速度及びN_xO へ

の転換率は、DO 濃度が低い程大きくなる傾向にあった(図2a,b,c)。NO, -Nを基質としDO濃度4mg/Iで培養した場合、NO, -N 除去速度は、温度が上昇すると20 から26 まではわずかに減少 傾向を示したが、26 から増加し、29 以上では温度上昇による 影響は小さかった(図3-b)。また、DO濃度が0.5mg/Iの場合に比 べて、温度上昇に伴うNO₃-N除去速度の増加率は小さかった。こ れは、DO濃度4mg/Iと比較的高いことから底質から供給される NH,+-NのNO,--Nへの転換分が加算されたためであると考えられる。 N,0フラックス及びN,0への転換率は20 から29 まで増加し、32 で減少した。これは、温度上昇に伴いりの消費速度がりの生 成速度より大きくなったためであると考えられる。NgOへの転換率 は、DO濃度が0.5mg/Iの場合に比べて1桁小さかった。DO濃度が 0.5mg/IでNO₂-N基質の場合、NOフラックス及びNO₂-N除去速度 は温度の上昇に伴い増加した。一方、N₂Oへの転換率は温度が上昇 すると減少した。これらの結果は、DO濃度の低下や温度の上昇に より、脱窒速度が増大したことによると考えられる。

 NH_4^+ -Nを基質としDO濃度を変化させた場合、図 2-a に示すように N_2 OフラックスはDO濃度の低下に伴い大きくなった。一方、 NH_4^+ -N除去速度及び N_2 Oへの転換率は、DO濃度が大きい程大きくなる傾向にあった(図 2-b,c)。これは、DO濃度が 0.5mg/I 以上においては硝化活性があり、DIN除去速度は DO濃度 0.5mg/I で最大を示していたことより、DO濃度が低い程硝化由来の NO_3^- -Nの脱室が促進され N_2 Oフラックスが増加した為であると考えられる。次に、 NH_4^+ -Nを基質としてDO濃度を4mg/I に設定し温度を変化させた場合、図 3-aに示すように N_2 Oフラックスは2O から26 まで増加し、29

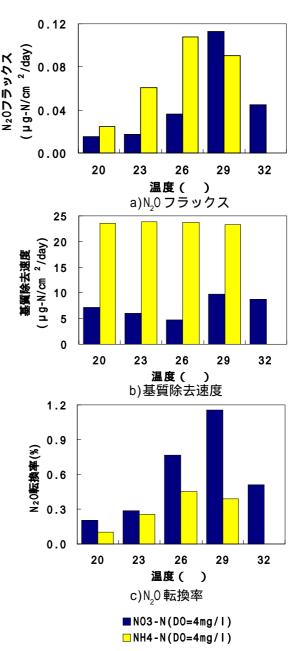


図3 各温度におけるN₂Oフラックス、基質 除去速度及びN₂O転換率

でやや減少傾向を示した。 NH_4^+ -N除去速度は、温度による変化はほとんどなかった(図3-b)。この時、DIN除去速度は温度の上昇と伴に増加する傾向にあった。また、 N_2 0への転換率は20 から26 まで増加し、29 では26 の値とほとんど変わらなかった(図3-c)。この結果から、DO濃度が低い程あるいは温度が高い程硝化由来の NO_3^- -Nの脱室が促進され、 N_2 0フラックスが増加すると考えられる。

4 . 結論

本研究により得られた結果は以下の通りである。

- (1)N,Oフラックスは、NO、-N基質の場合、DO濃度が低い程又は温度が高い程大きくなった。
- (2)N $_2$ O フラックスは、 NH_4^+ -N 基質の場合、DO 濃度が 0.5 から 4mg/I において DO 濃度が低い程又は温度が高い程大きくなった。
- (3)N₂Oへの転換率は、NO₃-N 及びNH₄+-N 基質で DO 濃度 4mg/I の場合、それぞれ 29 、26 で最大を示した。
- (4)N,Oへの転換率は、NO,⁻-N基質でDO濃度O.5mg/Iの場合、温度の上昇に伴い減少した。
- (5)N,0 フラックス及びN,0 への転換率は、NO₃--N 基質の方がNH₄+-N 基質よりも大きくなった。